

सी एस आई आर- राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला CSIR-NATIONAL PHYSICAL LABORATORY

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद) (Council of Scientific and Industrial Research) (राष्ट्रीय मापिकी विज्ञान संस्थान (एनएमआई), सदस्य बीआईपीएम एवं हस्ताक्षरकर्ता सीआईपीएम -एमआरए (National Metrology Institute (NMI), Member BIPM and Signatory CIPM - MRA) डॉ के एस कृष्णन मार्ग, नई दिल्ली-110012, भारत Dr. K. S. Krishnan Marg, New Delhi-110012, INDIA

दूरभाष/Phone : 91-11-4560 8441, 8589, 8610, 9447,फैक्स/Fax : 91-11-4560 8448

ई-मेल/E-mail: cfct@nplindia.org, वेबसाईट/Website: www.nplindia.org



परीक्षण रिपोर्ट **TEST REPORT** Raman Analysis of given sample

डी ओ आई संख्या/DOI number :

Χ

दिनंक/Date 23.12.2019

3.

6.

परीक्षण रिपोर्ट संख्या/Test Report No. N19110969/D1.06/T-272

ਧੂਬ/Page

पृष्ठों की संख्या/No of pages

3

Tested for 1.

Biomedical Instrumentation Metrology Section

CSIR-National Physical Laboratory.

Dr. K.S. Krishnan Marg, New Delhi-110012 Customer's Ref. No.: CTR Form, Dated: 25.11.19

2. Description and Identification of Sample

Graphene Oxide, Identification no. Gl

Environmental Conditions

Temperature: (23 ±2) °C

Standard(s) used (with) 4.

Relative Humidity: (50 ±10)%

Associated Uncertainty

The spectrometer was calibrated for wavelength using

standard silicon and diamond samples.

5. Traceability of Standard(s) used

Test Procedure number

Principle / Methodology of Test and

The sample is irradiated by argon ion laser of 514.5 nm wavelength and the scattered radiation collected in the back-scattering geometry was analyzed using a triple monochromator coupled with charge coupled device

(CCD).

परीक्षाणकर्ता Tested by:

(JASVEER SINGH)

जाँचकर्ता

Checked by:

(Dr. NITA DILAWAR SHARMA)

प्रभारी वैज्ञानिक

Scientist-in-charge:

Dr. Sushil Kumar

जारिकर्ता Issued by:

(Dr. SANJAY YADAV)



सी एस आई आर- राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला CSIR-NATIONAL PHYSICAL LABORATORY

(वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद) (Council of Scientific and Industrial Research) (राष्ट्रीय मापिकी विज्ञान संस्थान (एनएमआई), सदस्य बीआईपीएम एवं हस्ताक्षरकर्ता सीआईपीएम -एमआरए (National Metrology Institute (NMI), Member BIPM and Signatory CIPM - MRA) डॉ के एस कृष्णन मार्ग, नई दिल्ली-110012, भारत Dr. K. S. Krishnan Marg, New Delhi-110012, INDIA

दूरभाष/Phone : 91-11-4560 8441, 8589, 8610, 9447,फैक्स/Fax : 91-11-4560 8448

ई-मेल/E-mail: cfct@nplindia.org, वेबसाईट/Website: www.nplindia.org



परीक्षण रिपोर्ट **TEST REPORT** Raman Analysis of given sample

डी ओ आई संख्या/DOI number :

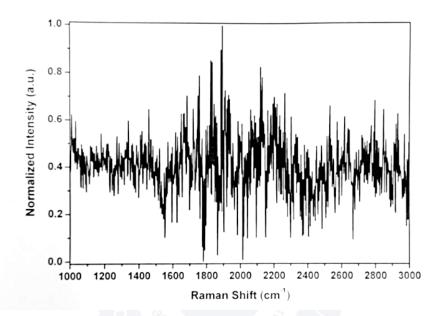
Χ

दिनंक/**Date** 23.12.2019 परीक्षण रिपोर्ट संख्या/**Test Report No.** N19110969/D1.06/T-272 ਧੵੲ/**Page** 2 पृष्ठों की संख्या/No of pages

3

7. Result(s):

Sample: Graphene Oxide, Identification no. Gl



The Raman spectrum of the sample shows the normalized intensity with Raman shift. The peaks represent the various vibrational modes of the given sample.

8. Date(s) for Testing:

23.12.2019

9. Remark(s):

The data file is also being provided separately in electronic form.

परीक्षाणकर्ता

Tested by:

जाँचकर्ता

प्रभारी वैज्ञानिक Scientist-in-charge :

(JASVEER SINGH)

(Dr. NITA DILAWAR SHARMA)

Dr. Sushil Kumar

जारिकर्ता

Issued by:

Checked by:

(Dr. SANJAY YADAV)

नोट

- 1. यह प्रमाण पत्र सी एस आई आर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, भारत जारी किया गया है जौ कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की संघटक इकाई है एवम् भारत का राष्ट्रीय मापिकी संस्थान(NMI) भी है।
- 2. यह प्रमाण पत्र केवल अंशांकन हेतु जमा किएं गए माषिकी हेतु संदर्थित है।
- 3. इस प्रमाण पत्र की प्रतिलिपी, पूर्ण प्रमाण पत्र के अतिरिक्त, तैयार नहीं की जा सकती है, जब तक कि निदेशक, सी एस आई आर-राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला, नई दिल्ली से अनुमोदित सार के प्रकाशन हेतु लिखित अनुमति प्राप्त नहीं की गयी हो।
- 4. उस प्रमाण पत्र में प्रतिवेदित परीक्षण परिणाम केवल मापन की वर्णित परिस्थलियाँ एवं समय हेतु मान्य है।



NOTE

- 1. This certificate is issued by CSIR-National Physical Laboratory of India (NPLI) which is a constituent unit of the Council of Scientific & Industrial Research, the Ministry of Science and Technology, Government of India and is also National Metrology Institute (NMI) of India.
- 2. This certificate refers only to the particular item (s) submitted for calibration.
- 3. This certificate shall not be reproduced, except in full, unless written permission for the publication of an approved abstract has been obtained from the Director, CSIR- National Physical Laboratory. New Delhi.
- 4. The calibration results reported in this certificate are valid at the time and under the stated conditions of measurement.